Barching PAJ

English Translation BT IAPAN - FOC 15957 - FOC DE0939

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-195957

(43)Date of publication of application: 04.10.1985

(51)Int.CI.

HO1L 23/48

H01L 23/28

(21)Application number: 59-050939

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

19.03.1984

TANIGAWA TAKAHIRO (72)Inventor:

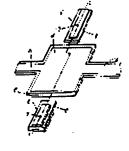
NAKAZAWA HIROSHI

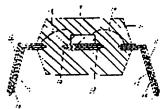
(54) LEAD FRAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer !1 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60195957

PUBLICATION DATE

04-10-85

APPLICATION DATE

19-03-84

APPLICATION NUMBER

59050939

APPLICANT : HITACHI LTD;

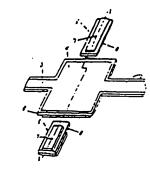
INVENTOR: NAKAZAWA HIROSHI;

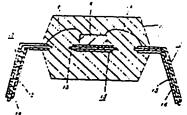
INT.CL.

: H01L 23/48 H01L 23/28

TITLE

: LEAD FRAME





ABSTRACT: PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

> CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑪ 日本国特許庁(JP)

の特許出額公開

⊕ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 195957

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)10月4日

H 01 L 23/48 23/28 7357-5F 7738-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 リードフレーム

②特 顕 昭59-50939

❷出 類 昭59(1984)3月19日

砂発 明 者 谷 川 喬 太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

砂兔 明 者 中 沢 洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

创出 顧 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

00代理人 弁理士高橋 明夫 外1名

69 AE 1

発明の名称 リードフレーム

各許請求の範囲

1. 何面に突出部を放けて成ることを特象とするリードフレーム。

2. 故応リードフレームがブラステックモールド用リードフレームである、特許関求の経歴第1項 配軟のリードフレーム。

発明の詳細な説明

(技能分野)

本発明はリードフレームに関し、特化、モール ドレツンとの密着性を良くし、対止性のよい概能 対止医半導体板度を得ることができるリードフレ ームに関する。

(背景技術)

リードフレームの構造の一例としては第1図に示すごときものが周知である(工業調査会刊IIC 化実装技術」P137~P150など)。第1億にて、1は半導体チャブをマウントするタブ、2は このタブを吊っているタブ吊りリード、3は半導 体チップの内部配額をコネクタワイヤにより外部 に引出するリードである。このリード便の電便及 び半導体ナップ側の電便をコネクタワイヤを用い て、展知の母音被ポンディング法などによりポン ディングして電気的接換を行った後に、機能(レ ジン)を周知のトランスファーモールド法などに より半導体チャプやポンディング部上にモールド し、リード3を切断成形するなどして側距倒止型 の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる複音的止極単線体複像にあっては、リードフレームとレジンとの使用性を良好にし、對止性(耐度性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チェブの大形化に伴ない、對止巾が増4狭くなっており、これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような街野野上型の半導体装置化使用されるリードフレームにあっては、その仮形がフラットに構成されており、リードフレームとレジンとの密着性が不足し、対止性、信叙度の向上という面で問題があることがわかった。

(私朝の目的)

本発明はリードフレームとレジンとの壁層(扱 触) 面積を増大させて、リードフレームとレジン との密層性を良好にし、製止性を向上し、信頼度 の高い炭脂對止型半導体装置を得ることができる リードフレームを提供することを目的としたもの である。

本発明の前記ならびドモのおかの目的と新規な 特殊は、本明能者の記述および点付数面からあき らかになるであろう。

(発射の無疑)

本風において開示される発明のうち代表的なものの数据を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの保証に 取付けを行い、レジンとの要無面を増大させ、リードフレームとレジンとの管理性を良好にし、リードフレーム表面表増大によるリークパスの伸長 をはかって外部からの優気等の浸透性長勤の侵入 の半導体チェブへの到逆時間を長くして、剣止性 を向上させ、製品角金を覧合し、作取性を向上させることに成功した。

〔夹烙伤〕

次に、本見明を実施的に基づを収明する。 第2回は本見明リードフレームの長部創刊協、 第3回は第2回I-I翻断面回を示す。

餌も堅は本発明リードフレームを使用して反る

概能対止型半導体を置の断距図を示し、餌4図にて、9は半導体チャブ、10はコネクタワイヤ、11は関節対止体、12はリードフレームで半導体チャブ9を搭載しているタブ13、及び半導体チャブ9の内部配離をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部13が設けられている。

本発明リードフレームは、例えばも2 アロイ合会により構成される。半導体チャブ9 は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によって、このチャブ内には多数の回路象子が形成され、1 つの回路機能を与えている。回路象子は例えば絶験ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路象子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ1 0 は、例えばアルミニウム(人名) 細級により構成される。

概能対止体11は、例えばエポキシ側能により 構成され、周知のトランスファーモールド性ほど により形成される。次に、第5倍は本発明の他の 実施係を示し、第2 図に示すリードフレームのリード6 の上面に、さらに、連宜の間隔で模方向に複数の超級の課的 1 6 を設けて成る実施例を示す。近時、据4 図に示すような概能対止型半導体をでは、サード1 4 の機能対止体 1 1 に 歴 込まれる長さが反似に短いている。そうすると、リード1 4 を 折曲げ リードとする 連合、げて 第4 図に示すような 折曲げ リードが 中る み、リードが 中る かいる 関節 アードが 伸る 取ります し、リードが 関節 により になる。 かいる 関節 1 6 を 設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの 生 煙 を 向上し 待る。

(数果)

(1) リードフレームの切断面に良付けを行ない、 質面に突出部を形成するようにしたので、その分 リードフレームとレジンとの密層面積が増大し、 リードフレームとレジンの密層性の向上が図られる。

(2) 密角医数の増大により、レジン量が増大し、

7月860-195957(3)

かつ、保証がフラットである場合に比較して、及が形成されているのでリークパスが長くなり、その結果が配からの半導体整置内配への表透性真化の侵入が遅くなり射止性()がとの医療性, 対しているので、対しているので、リードでは、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、リードので、サームとレジンとので無性ののようで、サービを向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し、半点に対して、サースとレジンとので無性ののように対して、リードを対して、サースとレジンとので無性ののように対して、サースとレジンとので無性ののように対して、サースを表示を表示して、サースを表示を表示して、サースを表示を表示して、サースを表示を表示して、サースを表示を表示して、サースを表示されている。またまでは、サースを表示して、サースを表示して、またまで、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、サースを表示して、またまでは、また

(5) リードフレームの側面に突出部を設けること に加えて、第5階に示すように、リードの上面に 講部を形成することにより、より一周リードフレ ームとレジンとの密想性が向上させることができ、 さらにリード折曲げ成形に繰し、リードがゆるん たり、樹脂對止体の外形に突出したりすることを 防止できる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に数明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その妥当は差別し ない範囲で獲々変更可能であることはいりまでも ない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム 何面 全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出 記を設けても差支えない。 又就記実施例では内部 をリード上面のみに設けた例を示したが、リード の上下面あるいは下面のみに設けてもよい。 〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージ など他の機能對止重半導体装置にも適用すること ができ、概能對止重半導体装置全数に適用できる。 又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。 歯面の標準な似明

第1回はリードフレームの従来例を示す平面収。 第2回は本発明リードフレームの要部紙状図。 第3回は第2回1-1線断面図。

第4回は本発明リートフレーAを使用して成る 複数針止型半導体製量の断距器、

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレームの平面図である。

1 …タブ、2 …タブ吊りリード、3 …リード、4 …タブ、5 …タブ吊りリード、6 …リード、7 … 複形穴、8 …突出部、9 …半導体チャブ、1 0 …コネタタワイヤ、11 …複節對止体、12 …リードフレーム、13 …タブ、14 …リード、15 …突出部、16 …读部。

代理人 弁理士 高 係 朔 矢



